

## Valószínűségszámítás ZH 2.

**1. feladat.** Az  $X$  valószínűségi változó  $(0, a)$  intervallumon értelmezett, sűrűségfüggvénye  $f_X(x) = C_X x^3$ , ha  $x \in (0, a)$ , egyébként nulla. Az  $Y$  pozitív valószínűségi változó, mely független az  $X$ -től és sűrűségfüggvénye  $f_Y(y) = C_Y e^{-\lambda y}$ . Adjuk meg a

$$Z = \frac{Y}{Y + X^3}$$

sűrűségfüggvényét és eloszlásfüggvényét!

Segítség:

$$\int_0^{\infty} x^n e^{-cx} dx = (-1)^n \left( \frac{\partial}{\partial c} \right)^n \int_0^{\infty} e^{-cx} dx$$

**2. feladat.** Egy fotonforrás  $T$  idő alatt átlagosan  $N$  számú fotont bocsájt ki ( $N$  nagy). Az egyes fotonok kibocsájtása egymástól független. Mi annak a valószínűsége, hogy a megfigyelés  $t \neq T$  időtartama alatt két fotont is kibocsájt a forrás? Képzeljük el a következő kísérletet! A forrásból kilépő fotonok a forrást két helyen hagyhatják el. Bármely foton ugyanakkora valószínűséggel hagyhatja el a forrást az egyik, illetve a másik irányba. Mindkét kivezetéshez egy-egy fotondetektort illesztünk és  $t$  idő alatt regisztráljuk, hogy melyik detektor hányszor szólalt meg. Mi annak a valószínűsége, hogy egyik detektor sem szólal meg? Mi annak a valószínűsége, hogy csak egy detektor fog - akár többször is - megszólalni?

**3. feladat.** Egy  $X$  valószínűségi változó sűrűségfüggvénye

$$f_X(x) = \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}} e^{-\frac{\mu^2}{4\lambda}} e^{-\lambda x^2 - \mu x}.$$

Egy mérés során az  $x_1, \dots, x_n$  véletlen számokat kapjuk, melyek eloszlásai feltételezésünk szerint megegyeznek  $X$  eloszlásával. Adjunk Maximum Likelihood becslést  $\lambda$  és  $\mu$  értékére!

**4. feladat.** Egy  $m$ , határozott értékű természeti állandót szeretnénk kimérni. A mérőeszközünk azonban torzít, azaz ha  $x_i$  egy mérési eredmény, akkor az  $x_i$  előáll az

$$x_i = m + \varepsilon_i$$

alakban, ahol  $\varepsilon_i$  a mérési zaj. A zajról tudjuk, hogy egy olyan valószínűségi változó, melynek sűrűségfüggvénye  $f(\varepsilon) = Ce^{-\lambda|\varepsilon|}$ . A  $\lambda$  paraméter a mérőeszköz fejlesztésével változtatható. Mi lesz az  $X$  (azaz a mérési hibával terhelt  $m$ ) valószínűségi változó eloszlásának sűrűségfüggvénye? Adjunk *becslést* arra vonatkozólag, hogy ha  $n$  számú mérést végzünk, akkor mekkorának kell választanunk  $\lambda$ -t, hogy egy előre adott  $p$  valószínűséggel az általunk számított empirikus átlag és  $m$  abszolút eltérése kisebb legyen mint egy adott  $\kappa$  hibakorlát? Használjunk határeloszlás-tételt!

Segítség: Ha  $X_1, \dots, X_n$  Gauss-eloszlású véletlen változók  $\mu$  átlaggal és  $\sigma$  szórással, akkor az

$$U = \sqrt{n} \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu}{\sigma}$$

változó eloszlása egységnyi szórással, nullközepű Gauss-eloszlás. A feladat megoldása során tegyük fel, hogy a

$$\Phi(\lambda) = \int_{-\infty}^{\lambda} \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}}$$

függvény és  $\Phi^{-1}(\lambda)$  inverze is ismert.